

PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of

Docket No: Q77490

Fumiyuki NISHIYAMA, et al.

Appln. No.: 10/669,603

Group Art Unit: 1713

Confirmation No.: 1317

Examiner: Not Yet Known

Filed: September 25, 2003

For:

POSITIVE RESIST COMPOSITION AND PATTERN FORMATION METHOD

USING THE SAME

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENTS

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Submitted herewith are certified copies of the priority documents on which claims to priority were made under 35 U.S.C. § 119. The Examiner is respectfully requested to acknowledge receipt of said priority documents.

Respectfully submitted,

Registration No. 32,197

Mark Boland

SUGHRUE MION, PLLC

Telephone: (202) 293-7060

Facsimile: (202) 293-7860

washington office 23373

CUSTOMER NUMBER

Enclosures:

Japan 2002-287252

Japan 2002-287393

Date:

JAN 26 2004

1 of 2

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年 9月30日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-287252

[ST. 10/C]:

[JP2002-287252]

出 願 人
Applicant(s):

富士写真フイルム株式会社

2003年10月21日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



【書類名】 特許願

【整理番号】 P-42504

【提出日】 平成14年 9月30日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G03F 7/039

【発明者】

苯

【住所又は居所】 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写真フイル

ム株式会社内

【氏名】 西山 文之

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写真フイル

ム株式会社内

【氏名】 佐藤 健一郎

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写真フイル

ム株式会社内

【氏名】 児玉 邦彦

【特許出願人】

【識別番号】 000005201

【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社

【代理人】

【識別番号】 100105647

【弁理士】

【氏名又は名称】 小栗 昌平

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100105474

【弁理士】

【氏名又は名称】 本多 弘徳

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

Х

【識別番号】 100108589

【弁理士】

【氏名又は名称】 市川 利光

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100115107

【弁理士】

【氏名又は名称】 高松 猛

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100090343

【弁理士】

【氏名又は名称】 栗宇 百合子

【電話番号】 03-5561-3990

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 092740

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0003489

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ポジ型レジスト組成物

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 下記一般式(Ia) で表される繰り返し単位と一般式(Ib) で表される繰り返し単位を含有する酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解速度が増加する樹脂、及び(B) 下記一般式(I) で表される化合物を含有することを特徴とするポジ型レジスト組成物。

【化1】

式(Ia)及び(Ib)中、 R_1 は独立に水素原子又はアルキル基を表し、Aは連結基を表す。

式(Ia)中、 R_{11} は炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基を表し、Zは炭素原子とともに脂環式炭化水素基を形成するのに必要な原子団を表す。

式(I b)中、 $R_{12} \sim R_{14}$ は、各々独立に炭化水素基を表し、但し、 $R_{12} \sim R_{14}$ のうち少なくとも 1 つは脂環式炭化水素基を表す。

【化2】

Ar
$$R_6$$
 R_7 R_7 R_7 R_7

一般式(I)中、

Arは、アリール基又はヘテロ原子を含む芳香族基を表す。

R6は、水素原子、シアノ基、アルキル基又はアリール基を表す。

R7は、アルキル基又はアリール基を表す。

 Y_1 及び Y_2 は、同じでも異なっていてもよく、アルキル基、アリール基、アラルキル基又はヘテロ原子を含む芳香族基を表す。 Y_1 と Y_2 とが結合して環を形成してもよい。

ArとY1及びY2の少なくとも一つが結合して環を形成してもよい。

ArとR6とが結合して環を形成してもよい。

また、Ar、 R_6 若しくは R_7 のいずれか又は Y_1 若しくは Y_2 のいずれかの位置で、連結基を介して結合し、一般式(I)の構造を2つ以上有していてもよい。 X^- は、非求核性アニオンを表す。

【請求項2】 (B) 前記一般式(I) で表される化合物が、下記一般式(II) で表される化合物であることを特徴とする請求項1に記載のポジ型レジスト組成物。

【化3】

$$\begin{array}{c|c}
R_2 & Y_1 \\
R_3 & R_5 \\
R_4 & X_7
\end{array}$$
(II)

一般式(II)中、

 $R_1 \sim R_5$ は、同じでも異なっていてもよく、水素原子、ニトロ基、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルオキシカルボニル基、アリール基又はアシルアミノ基を表す。

R₁~R₅のうち少なくとも2つが結合して環構造を形成してもよい。

R6は、水素原子、シアノ基、アルキル基又はアリール基を表す。

R7は、アルキル基又はアリール基を表す。

Y₁及びY₂は、同じでも異なっていてもよく、アルキル基、アリール基、アラル キル基又はヘテロ原子を含む芳香族基を表す。

Y₁とY₂とが結合して環を形成してもよい。

 $R_1 \sim R_5$ の少なくとも1つと Y_1 及び Y_2 の少なくとも一つが結合して環を形成してもよい。

R₁~R₅の少なくとも1つとR₆とが結合して環を形成してもよい。

また、 $R_1 \sim R_7$ のいずれか又は Y_1 若しくは Y_2 のいずれかの位置で、連結基を介して結合し、一般式(II)の構造を2つ以上有していてもよい。

X-は、非求核性アニオンを表す。

【請求項3】 更に、(C)フッ素系及び/又はシリコン系界面活性剤を含有することを特徴とする請求項1または2に記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項4】 更に、(D) 有機塩基性化合物を含有することを特徴とする 請求項1~3に記載のポジ型レジスト組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、超LSIや高容量マイクロチップの製造等の超マイクロリソグラフィプロセスやその他のフォトファブリケーションプロセスに使用するポジ型レジスト組成物に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

近年、集積回路はその集積度を益々高めており、超LSIなどの半導体基板の

製造に於いてはハーフミクロン以下の線幅から成る超微細パターンの加工が必要とされるようになってきた。その必要性を満たすためにフォトリソグラフィーに用いられる露光装置の使用波長は益々短波化し、今では、遠紫外線の中でも短波長のエキシマレーザー光(XeCl、KrF、ArFなど)を用いることが検討されるまでになってきている。

この波長領域におけるリソグラフィーのパターン形成に用いられるものとして、化学増幅系レジストがある。

[0003]

一般に化学増幅系レジストは、通称2成分系、2.5成分系、3成分系の3種類に大別することができる。2成分系は、光分解により酸を発生する化合物(以後、光酸発生剤という)とバインダー樹脂とを組み合わせている。該バインダー樹脂は、酸の作用により分解して、樹脂のアルカリ現像液中での溶解性を増加させる基(酸分解性基ともいう)を分子内に有する樹脂である。2.5成分系はこうした2成分系に更に酸分解性基を有する低分子化合物を含有する。3成分系は光酸発生剤とアルカリ可溶性樹脂と上記低分子化合物を含有するものである。

[0004]

上記化学増幅系レジストは紫外線や遠紫外線照射用のフォトレジストに適しているが、その中でさらに使用上の要求特性に対応する必要がある。

ArF光源用のフォトレジスト組成物としては、ドライエッチング耐性付与の目的で脂環式炭化水素部位が導入された樹脂が提案されているが、脂環式炭化水素部位導入の弊害として系が極めて疎水的になるがために、従来レジスト現像液として幅広く用いられてきたテトラメチルアンモニウムヒドロキシド(以下TMAH)水溶液での現像が困難となったり、現像中に基板からレジストが剥がれてしまうなどの現象が見られる。

このようなレジストの疎水化に対応して、現像液にイソプロピルアルコールなどの有機溶媒を混ぜるなどの対応が検討され、一応の成果が見られるものの、レジスト膜の膨潤の懸念やプロセスが煩雑になるなど必ずしも問題が解決されたとは言えない。レジストの改良というアプローチでは親水基の導入により疎水的な種々の脂環式炭化水素部位を補うという施策も数多くなされている。

[0005]

特許文献1 (特開平9-73173号公報)には、脂環式基を含む構造で保護されたアルカリ可溶性基と、そのアルカリ可溶性基が酸により離脱してアルカリ可溶性とならしめる構造単位を含む酸感応性化合物を用いたレジスト材料が記載されている。

特許文献2 (特開2000-292917号公報)には、トリアリールスルホニウム塩系酸発生剤及びフェナシルスルホニウム塩系酸発生剤の混合物を用いたレジスト組成物が記載されている。

また、特許文献3(特開2001-294570号公報)には、フェナシルスルホニウム塩を含有するレジスト組成物が記載されている。

[0006]

【特許文献1】

特開平9-73173号公報

【特許文献2】

特開2000-292917号公報

【特許文献3】

特開2001-294570号公報

[0007]

しかしながら、従来のポジ型レジスト組成物は、遠紫外光、特にArFエキシマレーザー光を使用したミクロファブリケーションにおいて、ラインエッジラフネス、パターン倒れ性能において充分な成果が得られていなかった。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】

従って、本発明の目的は、遠紫外光、特にArFエキシマレーザー光を使用したミクロファブリケーションにおいて好適に使用することが出来る、ラインエッジラフネス、パターン倒れ性能に優れるポジ型レジスト組成物を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】

本発明者等は、ポジ型化学増幅系レジスト組成物の構成材料を鋭意検討した結 果、特定の酸分解性樹脂を用いることにより、本発明の目的が達成されることを 見出し本発明に至った。

即ち、上記目的は下記構成によって達成される。

[0010]

(1) (A) 下記一般式 (Ia) で表される繰り返し単位と一般式 (Ib) で表 される繰り返し単位を含有する酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解速度 が増加する樹脂、及び(B)下記一般式(I)で表される化合物を含有すること を特徴とするポジ型レジスト組成物。

【化4】

$$-CH_{2}-C-$$

$$A$$

$$O=C$$

$$R_{12}$$

$$O-C-R_{13}$$

$$R_{14}$$
(Ib)

[0012]

式(Ia)及び(Ib)中、R1は独立に水素原子又はアルキル基を表し、A は連結基を表す。

式(Ia)中、 R_{11} は炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基を表し、Zは炭素原子とともに脂環式炭化水素基を形成するのに必要な原子団を表す。

式(I b)中、 $R_{12}\sim R_{14}$ は、各々独立に炭化水素基を表し、但し、 $R_{12}\sim R_{14}$ のうち少なくとも 1 つは脂環式炭化水素基を表す。

【化5】

$$Ar \xrightarrow{O \qquad Y_1 \qquad X_{-} \qquad Y_2} \\ R_6 \qquad R_7 \qquad (I)$$

$[0\ 0\ 1\ 4]$

一般式(I)中、

Arは、アリール基又はヘテロ原子を含む芳香族基を表す。

R6は、水素原子、シアノ基、アルキル基又はアリール基を表す。

R7は、アルキル基又はアリール基を表す。

 Y_1 及び Y_2 は、同じでも異なっていてもよく、アルキル基、アリール基、アラルキル基又はヘテロ原子を含む芳香族基を表す。 Y_1 と Y_2 とが結合して環を形成してもよい。

ArとY1及びY2の少なくとも一つが結合して環を形成してもよい。

ArとR6とが結合して環を形成してもよい。

また、Ar、 R_6 若しくは R_7 のいずれか又は Y_1 若しくは Y_2 のいずれかの位置で、連結基を介して結合し、一般式(I)の構造を2つ以上有していてもよい。 X^- は、非求核性アニオンを表す。

[0015]

(2) (B) 前記一般式(I) で表される化合物が、下記一般式(II) で表される化合物であることを特徴とする(1) に記載のポジ型レジスト組成物。

【化6】

$$\begin{array}{c|c}
R_2 & & & Y_1 \\
R_3 & & & & & & \\
R_4 & & & & & & X_7
\end{array}$$
(II)

一般式(II)中、

 $R_1 \sim R_5$ は、同じでも異なっていてもよく、水素原子、ニトロ基、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルオキシカルボニル基、アリール基又はアシルアミノ基を表す。

R₁~R₅のうち少なくとも2つが結合して環構造を形成してもよい。

R6は、水素原子、シアノ基、アルキル基又はアリール基を表す。

R7は、アルキル基又はアリール基を表す。

Y₁及びY₂は、同じでも異なっていてもよく、アルキル基、アリール基、アラル キル基又はヘテロ原子を含む芳香族基を表す。

Y₁とY₂とが結合して環を形成してもよい。

 $R_1 \sim R_5$ の少なくとも1つと Y_1 及び Y_2 の少なくとも一つが結合して環を形成してもよい。

 $R_1 \sim R_5$ の少なくとも1つと R_6 とが結合して環を形成してもよい。

また、 $R_1 \sim R_7$ のいずれか又は Y_1 若しくは Y_2 のいずれかの位置で、連結基を介して結合し、一般式(II)の構造を2つ以上有していてもよい。

X-は、非求核性アニオンを表す。

[0016]

- (3) 更に、(C)フッ素系及び/又はシリコン系界面活性剤を含有することを特徴とする(1)または(2)に記載のポジ型レジスト組成物。
- (4) 更に、(D) 有機塩基性化合物を含有することを特徴とする(1) ~ (3) に記載のポジ型レジスト組成物。

[0017]

【発明の実施の形態】

以下、本発明に使用する成分について詳細に説明する。

[1] (A) 酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解速度が増加する樹脂(酸分解性樹脂」ともいう)。

[0018]

本発明における(A)成分、すなわち酸の作用によりアルカリ現像液に対する 溶解速度が増加する樹脂は、下記一般式(Ia)で表される繰り返し単位と一般 式(Ib)で表される繰り返し単位を含有する樹脂である。

【化7】

$$-CH_{2}-C- \\ | \\ A \\ O=C \\ | \\ R_{11} \\ O-C \\ | \\ C$$

$$\begin{array}{c|c}
R_1 \\
-CH_2-C- \\
| \\
A \\
O=C \\
| \\
R_{12} \\
O-C-R_{13} \\
R_{14}
\end{array}$$
(Ib)

[0020]

式(Ia)及び(Ib)中、 R_1 は独立に水素原子又はアルキル基を表し、Aは連結基を表す。

式 (Ia) 中、 R_{11} は炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基を表し、Z は炭素原子ととも

に脂環式炭化水素基を形成するのに必要な原子団を表す。

式(I b)中、 $R_{12}\sim R_{14}$ は、各々独立に炭化水素基を表し、但し、 $R_{12}\sim R_{14}$ のうち少なくとも1つは脂環式炭化水素基を表す。

[0021]

 R_1 のアルキル基としては、好ましくは炭素数 $1 \sim 4$ 個のアルキル基(メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、se c-ブチル基、t-ブチル基)、特に好ましくは水素原子、メチル基である。

Aは、連結基を表し、一般的には、単結合、アルキレン基、置換アルキレン基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エステル基、アミド基、スルフォンアミド基、ウレタン基、又はウレア基よりなる群から選択される単独あるいは2つ以上の基の組み合わせを表す。Aとしての連結基は、好ましくは炭素数10以下である。

Aのアルキレン基としては、下記式で表される基を挙げることができる。

$- (C (R f)(R g)) r_1 -$

上記式中、Rf、Rgは、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両者は同一でも異なっていてもよい。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基から選択される。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数 $1\sim4$ のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。 r_1 は $1\sim10$ の整数である。

[0022]

[0023]

式(I b)中、 $R_{12} \sim R_{14}$ は、各々独立に炭化水素基を表し、但し、 $R_{12} \sim R_{14}$ のうち少なくとも 1 つは脂環式炭化水素基を表す。

[0024]

 $R_{12} \sim R_{14}$ の脂環式炭化水素基以外の炭化水素基としては、好ましくは炭素数 $1 \sim 15$ の直鎖又は分岐アルキル基(特に好ましくは炭素数 $1 \sim 4$)である。

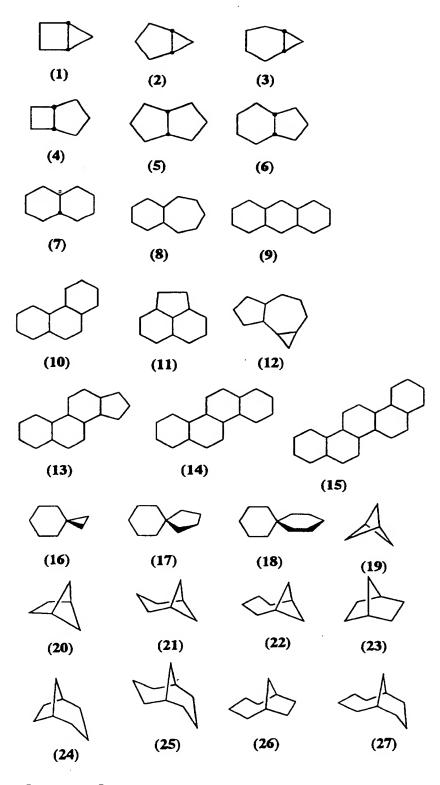
[0025]

 $R_{12} \sim R_{14}$ における脂環式炭化水素基あるいはZと炭素原子が形成する脂環式炭化水素基は、単環式でも、多環式でもよい。具体的には、炭素数5以上のモノシクロ、ビシクロ、トリシクロ、テトラシクロ構造等を有する基を挙げることができる。その炭素数は $6\sim30$ 個が好ましく、特に炭素数 $7\sim25$ 個が好ましい。これらの脂環式炭化水素基は置換基を有していてもよい。

以下に、脂環式炭化水素基のうち、脂環式部分の構造例を示す。

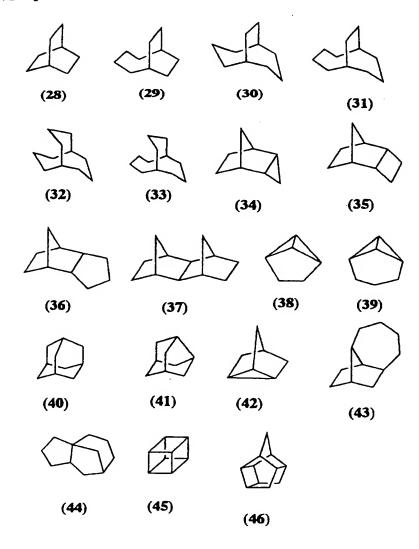
[0026]

【化8】



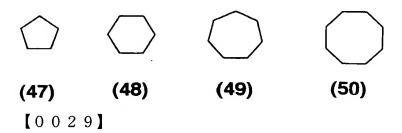
[0027]

【化9】



[0028]

【化10】



本発明においては、上記脂環式部分の好ましいものとしては、アダマンチル基 、ノルアダマンチル基、デカリン残基、トリシクロデカニル基、テトラシクロド デカニル基、ノルボルニル基、セドロール基、シクロヘキシル基、シクロヘプチ ル基、シクロオクチル基、シクロデカニル基、シクロドデカニル基を挙げることができる。より好ましくは、アダマンチル基、デカリン残基、ノルボルニル基、セドロール基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、シクロデカニル基、シクロドデカニル基である。

[0030]

これらの脂環式炭化水素基の置換基としては、例えば、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、カルボニル基(= O)が挙げられる。アルキル基としてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基よりなる群から選択された置換基を表す。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。上記アルコキシ基としてはメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~4個のものを挙げることができる。

[0031]

以下、一般式(Ia)又は(Ib)で表される繰り返し単位に相当するモノマーの具体例を示す。

[0032]

【化11】

[0033]

Ia-10

【化12】

$$= \bigcup_{O}^{CH_3} O \bigcup_{O}^{CH_3}$$

$$= \bigoplus_{O} O \xrightarrow{CH_3}$$

$$= \underbrace{\overset{CH_3}{\longrightarrow} \overset{H_3C}{\longrightarrow}}_{O}$$

$$= \begin{array}{c} H & H_3C \\ \hline & O & \\ \end{array}$$

Ia-9

$$= \bigcup_{O}^{CH_3} O \bigcup_{CH_3}$$

$$= \bigvee_{0}^{H} \circ \bigvee_{CH_3}$$

[0034]

【化13】

$$= \bigcup_{H} O \bigcup_{CH^3}$$

Ia-13

Ia-15

$$\begin{array}{c|c} CH_3 & CH_3 & CH_3 \\ \hline O & CH_3 & CH_3 \\ \hline CH_3 & CH_3 \\ \end{array}$$

Ia-17

$$=$$
 CH_3
 O
 O

$$-$$
CH₃H₃C $-$ C

[0035]

【化14】

$$\begin{array}{c} \text{Ia-19} \\ \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{O} \end{array} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{10} \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 \\
\hline
0 & 12
\end{array}$$

$$= \underbrace{\overset{CH_3}{\underset{O}{\longleftarrow}} \overset{H_3C}{\longrightarrow}}_{C}$$

[0036]

【化15】

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{Ia-23} \\ \text{H} \\ \text{O} \\ \text{H}_{3}\text{C CH}_{3} \end{array} \begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{3} \end{array}$$

[0037]

【化16】

Ia-24

$$= \bigvee_{O}^{CH_3} O \bigvee_{O} O \bigvee_{CH_3}^{CH_3}$$

Ia-25

$$= \begin{array}{c} CH_3 \\ O \\ O \end{array}$$

[0038]

【化17】

$$\begin{array}{c}
\text{H} & \text{CH}_3 \\
\text{O} & \text{CH}_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{Ib-3} & \text{CH}_3 & \text{CH}_3 \\ & \begin{array}{c} \text{CH}_3 & \text{CH}_3 \\ \text{O} & \text{C} \\ \text{CH}_2)_3 \text{CH}_3 \end{array}$$

[0039]

【化18】

[0040]

【化19】

$$= \underbrace{\begin{array}{c} CH_3 \\ O - C - CH_3 \end{array}}$$

$$\begin{array}{c|c}
O & \bigcirc \\
-C - CH^{3}
\end{array}$$

Ib-9

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 \\
\hline
O - C - CH_3
\end{array}$$

[0041]

本発明の(A)酸分解性樹脂は、更に下記一般式(pIII)~(pV)で示される脂環式炭化水素を含む部分構造を有する繰り返し単位を含有してもよい。

[0042]

【化20】

$$R_{19}$$
 R_{18}
 R_{19}
 R_{20}
 R_{21}
 R_{21}

[0043]

(上記式中、 R_{15} 及び R_{16} は、各々独立に、炭素数 $1\sim4$ 個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表し、但し、 R_{15} 及び R_{16} のいずれかは脂環式炭化水素基を表す。

 $R_{17} \sim R_{21}$ は、各々独立に、水素原子、炭素数 $1 \sim 4$ 個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表し、但し、 $R_{17} \sim R_{21}$ のうち少なくとも 1 つは脂環式炭化水素基を表す。また、 R_{19} 、 R_{21} のいずれかは炭素数 $1 \sim 4$ 個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表す。

 $R_{22}\sim R_{25}$ は、各々独立に、炭素数 $1\sim 4$ 個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表し、但し、 $R_{22}\sim R_{25}$ のうち少なくとも1つは脂環式炭化水素基を表す。また、 R_{23} と R_{24} は、互いに結合して環を形成していてもよい。)

[0044]

一般式 $(pIII) \sim (pV)$ において、 $R_{15} \sim R_{25}$ におけるアルキル基として

は、置換もしくは非置換のいずれであってもよい、 $1 \sim 4$ 個の炭素原子を有する 直鎖もしくは分岐のアルキル基を表す。そのアルキル基としては、例えばメチル 基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基 、s e c -ブチル基、t -ブチル基等が挙げられる。

また、上記アルキル基の更なる置換基としては、炭素数1~4個のアルコキシ基、ハロゲン原子(フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、アシル基、アシロキシ基、シアノ基、水酸基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、ニトロ基等を挙げることができる。

[0045]

上記樹脂における一般式(pIII)~(pV)で示される構造は、アルカリ可溶性基の保護に使用することができる。アルカリ可溶性基としては、この技術分野において公知の種々の基が挙げられる。

具体的には、カルボン酸基、スルホン酸基、フェノール基、チオール基などが 挙げられ、好ましくはカルボン酸基、スルホン酸基である。

上記樹脂における一般式 $(p[III) \sim (pV)$ で示される構造で保護されたアルカリ可溶性基としては、好ましくは下記一般式 $(pVIII) \sim (pXI)$ で表される基が挙げられる。

[0046]

【化21】

[0047]

ここで、R₁₅~R₂₅は、それぞれ前記定義に同じである。

上記樹脂において、一般式(p III) \sim (p V)で示される構造で保護された アルカリ可溶性基を有する繰り返し単位としては、下記一般式(p A) で示される繰り返し単位が好ましい。

【化22】

$$\begin{array}{c}
 & R \\
 & R \\$$

[0049]

ここで、Rは、水素原子、ハロゲン原子又は1~4個の炭素原子を有する置換 もしくは非置換の直鎖もしくは分岐のアルキル基を表す。複数のRは、各々同じ でも異なっていてもよい。

Aは、式(Ia)(Ib)におけるのと同様である。

Raは、上記式(pIII)~(pV)のいずれかの基を表す。

[0050]

以下に一般式(pA)で表される繰り返し単位の具体例を挙げるが、これらに限定されるものではない。

[0051]

【化23】

 $\begin{array}{c}
CH_3 \\
O O
\end{array}$

 $= \bigvee_{0}^{H} \circ_{V} \circ - \bigvee_$

3

 $= \bigcup_{CH^3} O \setminus O$

 $= \bigcup_{H} O \setminus O$

[0052]

【化24】

本発明の酸分解性樹脂は、更に下記一般式(IV)で表されるラクトン構造を有する繰り返し単位を含有することができる。

[0054]

【化25】

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} R_{1a} \\ \hline \\ CH_2 - C \\ \hline \\ COO - W_1 - Lc \end{array} \end{array} \tag{IV}$$

Lc:
$$\begin{pmatrix} Rb_1 \\ Rc_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Ra_1 \\ Rd_1 \\ Re_1 \end{pmatrix}$$

[0055]

一般式(IV)中、R₁aは、水素原子又はメチル基を表す。

 W_1 は、単結合、アルキレン基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エステル基よりなる群から選択される単独あるいは2つ以上の基の組み合わせを表す。

Ral、Rbl、Rcl、Rdl、Relは各々独立に、水素原子又は炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基を表す。m、nは各々独立に $0\sim 3$ の整数を表し、m+nは、2以上 6以下である。

[0056]

 $Ra_1 \sim Re_1$ の炭素数 $1 \sim 4$ のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基等を挙げることができる。

[0057]

一般式 (IV) において、 W_1 のアルキレン基としては、下記式で表される基を 挙げることができる。

$- (C (R f)(R g)) r_1 -$

上記式中、Rf、Rgは、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両者は同一でも異なっていてもよい。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基から選択される。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数 $1\sim4$ のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。 r_1 は $1\sim10$ の整数である。

[0058]

上記アルキル基における更なる置換基としては、カルボキシル基、アシルオキシ基、シアノ基、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基、置換アルコキシ基、アセチルアミド基、アルコキシカルボニル基、アシル基が挙げられる。

ここでアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基等の低級アルキル基を挙げることができる。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。置換アルコキシ基の置換基としては、アルコキシ基等を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~4のものを挙げることができる。アシルオキシ基としては、アセトキシ基等が挙げられる。ハロ

ゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。

[0059]

以下、一般式(IV)で示される繰り返し構造単位に相当するモノマーの具体例を示すが、これらに限定されるものではない。

[0060]

【化26】

$$-CH_{2}-\overset{\mathsf{H}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}{\overset{\mathsf{C}}{\overset{\mathsf{C}}{\overset{\mathsf{C}}{\overset{\mathsf{C}}{\overset{\mathsf{C}}{\overset{\mathsf{C}}{\overset{\mathsf{C}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}{\overset{\mathsf{C}}{\overset{\mathsf{C}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}}}{\overset{\mathsf{C}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{C}}}}{\overset{\mathsf{$$

[0061]

【化27】

$$-CH_{2} - \stackrel{H}{C} - CH_{2} - \stackrel{C}{C} - CH_{2} - CH_$$

[0062]

【化28】

[0063]

上記一般式 (IV) の具体例において、露光マージンがより良好になるという点から (IV-17) \sim (IV-36) が好ましい。

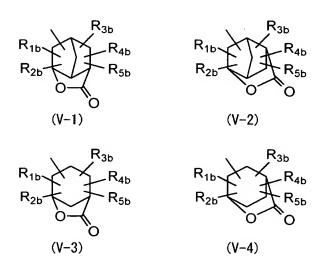
更に一般式(IV)の構造としては、エッジラフネスが良好になるという点から アクリレート構造を有するものが好ましい。

[0064]

また、下記一般式(V-1) \sim (V-4) のいずれかで表される基を有する繰り返し単位を含有しても良い。

[0065]

【化29】



[0066]

一般式(V-1)~(V-4)において、 R_{1b} ~ R_{5b} は、各々独立に水素原子、置換基を有していてもよい、アルキル基、シクロアルキル基又はアルケニル基を表す。 R_{1b} ~ R_{5b} の内の2つは、結合して環を形成してもよい。

[0067]

一般式 $(V-1) \sim (V-4)$ において、 $R_{1b} \sim R_{5b}$ におけるアルキル基としては、直鎖状、分岐状のアルキル基が挙げられ、置換基を有していてもよい。

直鎖状、分岐状のアルキル基としては、炭素数 $1\sim1$ 2 個の直鎖状あるいは分岐状アルキル基が好ましく、より好ましくは炭素数 $1\sim1$ 0 個の直鎖状あるいは

分岐状アルキル基であり、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、イソブチル基、secーブチル基、tーブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基である。

 $R_{1b} \sim R_{5b}$ におけるシクロアルキル基としては、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基等の炭素数3~8個のものが好ましい。

 $R_{1b} \sim R_{5b}$ におけるアルケニル基としては、ビニル基、プロペニル基、ブテニル基、ヘキセニル基等の炭素数 $2 \sim 6$ 個のものが好ましい。

また、 $R_{1b} \sim R_{5b}$ の内の2つが結合して形成する環としては、シクロプロパン環、シクロブタン環、シクロペンタン環、シクロヘキサン環、シクロオクタン環等の3~8 員環が挙げられる。

なお、一般式(V-1)~(V-4)における R_{1b} ~ R_{5b} は、環状骨格を構成している炭素原子のいずれに連結していてもよい。

[0068]

また、上記アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基が有してもよい好ましい置換基としては、炭素数1~4個のアルコキシ基、ハロゲン原子(フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、炭素数2~5のアシル基、炭素数2~5のアシロキシ基、シアノ基、水酸基、カルボキシ基、炭素数2~5のアルコキシカルボニル基、ニトロ基等を挙げることができる。

[0069]

一般式(V-1) \sim (V-4) で表される基を有する繰り返し単位としては、下記一般式(AI) で表される繰り返し単位等を挙げることができる。

[0070]

【化30】

$$\begin{array}{c|c}
 & R_{b0} \\
 & C \\$$

[0071]

一般式(AI)中、 R_{b0} は、水素原子、ハロゲン原子、又は炭素数 $1\sim 4$ の置換もしくは非置換のアルキル基を表す。 R_{b0} のアルキル基が有していてもよい好ましい置換基としては、前記一般式(V-1) \sim (V-4)における R_{1b} としてのアルキル基が有していてもよい好ましい置換基として先に例示したものが挙げられる。

 R_{b0} のハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、沃素原子を挙げることができる。 R_{b0} は水素原子が好ましい。

A'は、単結合、エーテル基、エステル基、カルボニル基、アルキレン基、又はこれらを組み合わせた2価の基を表す。

 B_2 は、一般式(V-1)~(V-4)のうちのいずれかで示される基を表す。 A'において、該組み合わせた 2 価の基としては、例えば下記式のものが挙げられる。

[0072]

【化31】

$$\begin{array}{c} -\left(CH_{2}CH_{2}-C-O\right)_{m} \\ -\left(CH_{2}-C-O\right)_{m} \\ -\left(CH_{2}-C-O\right)_{m} \\ -\left(CH_{2}-C-O\right)_{m} \\ -\left(CH_{2}-C-O$$

[0073]

上記式において、Rab、Rbbは、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両者は同一でも異なっていてもよい

アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基から選択される。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、炭素数1~4のアルコキシ基を挙げることができる。

アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数 $1\sim4$ 個のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。r 1 は $1\sim1$ 0 の整数、好ましくは $1\sim4$ の整数を表す。m は $1\sim3$ の整数、好ましくは 1 又

は2を表す。

[0074]

以下に、一般式(AI)で表される繰り返し単位の具体例を挙げるが、これらに限定されるものではない。

[0075]

【化32】

$$\begin{array}{c}
CH_3 \\
CH_2-C \\
C \\
C
\end{array}$$
(AI-1)

$$\begin{array}{c}
CH_3 \\
CH_2-C \\
CO \\
CAI-
\end{array}$$
(AI-3)

$$\begin{array}{c}
CH_3 \\
CH_2-C \\
C
\end{array}$$

$$C - O \\
C$$

$$CH_3$$
 CH_2
 CH_3
 CH_3

$$\begin{array}{c}
H \\
CH_2-C \\
O \\
H_3C
\end{array}$$
(AI-6)

$$\begin{array}{c}
CH_3 \\
CH_2-C
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
C-O \\
H_3C
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
C \\
O \\
AI-8)
\end{array}$$

【化33】

[0077]

【化34】

$$\begin{array}{c} CH_{3} \\ CH_{2} - C \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} CH_{3} \\ CH_{2} - C \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} CH_{3} \\ CH_{3} \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} CH_{3} \\ CH_{2} - C \\ \end{array}$$

出証特2003-3086496

【化35】

$$CH_{2}$$
 CH_{3}
 CH_{2}
 $CC - O$
 C

[0079]

【化36】

3

$$\begin{array}{c} \mathsf{CH_3} \\ \mathsf{CH_2} - \mathsf{C} \\ \mathsf{C$$

[0080]

【化37】

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_2 - \text{C} \\ \text{C$$

[0081]

【化38】

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} CH_3 \\ \\ C-O \end{array} \\ \begin{array}{c} C-O \end{array}$$

[0082]

また、本発明の酸分解性樹脂は、更に下記一般式(VI)で表される繰り返し単位を含有することができる。

[0083]

【化39】

[0084]

一般式(VI)において、A6は単結合、アルキレン基、シクロアルキレン基、 エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エステル基よりなる群から選択される単独あるいは2つ以上の基の組み合わせを表す。

 R_{6a} は水素原子、炭素数 $1\sim4$ のアルキル基、シアノ基、又はハロゲン原子を表す。

[0085]

一般式(VI)において、A₆のアルキレン基としては、下記式で表される基を 挙げることができる。

- (C (R n f)(R n g)) r -

上記式中、Rnf、Rngは、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両者は同一でも異なっていてもよい。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基から選択される。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~4のも

のを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。rは $1\sim10$ の整数である。

一般式(VI)において、A₆のシクロアルキレン基としては、炭素数3から10個のものが挙げられ、シクロペンチレン基、シクロヘキシレン基、シクロオクチレン基等を挙げることができる。

[0086]

 Z_6 を含む有橋式脂環式環は、置換基を有していてもよい。置換基としては、例えば、ハロゲン原子、アルコキシ基(好ましくは炭素数 $1\sim4$)、アルコキシカルボニル基(好ましくは炭素数 $1\sim5$)、アシル基(例えば、ホルミル基、ベンゾイル基)、アシロキシ基(例えば、プロピルカルボニルオキシ基、ベンゾイルオキシ基)、アルキル基(好ましくは炭素数 $1\sim4$)、カルボキシル基、水酸基、アルキルスルホニルスルファモイル基($-CONHSO_2CH_3$ 等)が挙げられる。尚、置換基としてのアルキル基は、更に水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基(好ましくは炭素数 $1\sim4$)等で置換されていてもよい。

[0087]

一般式(VI)において、A₆に結合しているエステル基の酸素原子は、Z₆を含む有橋式脂環式環構造を構成する炭素原子のいずれの位置で結合してもよい。

[0088]

以下に、一般式(VI)で表される繰り返し単位の具体例を挙げるが、これらに限定されるものではない。

[0089]

【化40】

$$-CH_{2}$$
 $-CH_{2}$
 $-CH_{2}$
 $-CH_{3}$
 $-CH_{2}$
 $-CH_{2}$
 $-CH_{3}$
 $-CH_{2}$
 $-CH_{3}$
 $-CH_$

$$-CH_{2}-CH_{2}-CH_{2}-OH_{2}$$

$$-CH_{2}-CH_{3} \\ -CH_{2}-CH_{3} \\ -CH_{2}-CH_{3} \\ -CH_{3} \\ -CH_{2}-CH_{3} \\ -CH_{2}-CH_{3} \\ -CH_{2}-CH_{3} \\ -CH_{3} \\ -CH_{2}-CH_{3} \\ -CH_{3} \\ -CH_{$$

[0090]

$$-CH_{2}-C$$

$$C$$

$$C$$

$$C$$

$$C$$

$$C$$

$$C$$

$$-CH_{2}-CH_{3}$$

$$CH_{2}-CH_{3}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{3}$$

$$\begin{array}{c}
CH_3 \\
-CH_2 - C - O \\
C - O - CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_3 \\
C - O - CH_3
\end{array}$$

【化41】

$$-CH_{2}-CH_{3}$$

$$-CH_{2}-CH_{3}$$

$$-CH_{2}-CH_{3}$$

$$-CH_{2}-CH_{3}$$

$$-CH_{2}-CH_{3}$$

$$-CH_{3}$$

$$-CH_{2}-CH_{3}$$

$$-CH_{3}$$

$$-C$$

$$-CH_2-CH_3$$

$$-CH_2-CH_3$$

$$-CH_2-CH_3$$

$$-CH_3$$

$$-CH_{2}-CH_{3}$$

$$-CH_{2}-CH_{2}$$

$$-CH_{2}-CH_{3}$$

$$-CH_{3}-CH_{3}$$

$$-CH_$$

[0091]

更に、下記一般式(VII)で表される基を有する繰り返し単位を含有してもよい。

[0092]

【化42】

$$R_{2c}$$
 R_{4c}
 R_{3c}
 R_{4c}
 R_{4c}

[0093]

一般式 (VII) 中、R₂c~R₄cは、各々独立に水素原子又は水酸基を表す。た

だし、R₂c~R₄cのうち少なくとも1つは水酸基を表す。

[0094]

一般式(VII)で表される基は、好ましくはジヒドロキシ体、モノヒドロキシ体であり、より好ましくはジヒドロキシ体である。

[0095]

一般式(VII)で表される基を有する繰り返し単位としては、下記一般式(AII)で表される繰り返し単位等を挙げることができる。

[0096]

【化43】

[0097]

一般式(AII)中、R₁cは、水素原子又はメチル基を表す。

 $R_{2}c\sim R_{4}c$ は、各々独立に水素原子又は水酸基を表す。ただし、 $R_{2}c\sim R_{4}c$ のうち少なくとも1つは水酸基を表す。

[0098]

以下に、一般式(AII)で表される構造を有する繰り返し単位の具体例を挙げるが、これらに限定されるものではない。

[0099]

【化44】

$$\begin{array}{c|c}
-CH_2-CH- \\
C-O & OH
\end{array}$$
(2)

[0100]

(A) 成分である酸分解性樹脂は、上記の繰り返し構造単位以外に、ドライエッチング耐性や標準現像液適性、基板密着性、レジストプロファイル、さらにレジストの一般的な必要な特性である解像力、耐熱性、感度等を調節する目的で様々な繰り返し構造単位を含有することができる。

[0101]

このような繰り返し構造単位としては、下記の単量体に相当する繰り返し構造単位を挙げることができるが、これらに限定されるものではない。

これにより、酸分解性樹脂に要求される性能、特に、

- (1) 塗布溶剤に対する溶解性、
- (2) 製膜性(ガラス転移点)、
- (3) アルカリ現像性、

- (4) 膜べり (親疎水性、アルカリ可溶性基選択)、
- (5) 未露光部の基板への密着性、
- (6) ドライエッチング耐性、

等の微調整が可能となる。

このような単量体として、例えばアクリル酸エステル類、メタクリル酸エステル類、アクリルアミド類、メタクリルアミド類、アリル化合物、ビニルエーテル類、ビニルエステル類等から選ばれる付加重合性不飽和結合を1個有する化合物等を挙げることができる。

[0102]

具体的には、以下の単量体を挙げることができる。

アクリル酸エステル類(好ましくはアルキル基の炭素数が1~10のアルキルアクリレート):

アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸アミル、アクリル酸シクロヘキシル、アクリル酸エチルヘキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸ー t ーオクチル、クロルエチルアクリレート、2ーヒドロキシエチルアクリレート2、2ージメチルヒドロキシプロピルアクリレート、5ーヒドロキシペンチルアクリレート、トリメチロールプロパンモノアクリレート、ペンタエリスリトールモノアクリレート、ベンジルアクリレート、メトキシベンジルアクリレート、フルフリルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート等。

[0103]

メタクリル酸エステル類(好ましくはアルキル基の炭素数が1~10のアルキルメタアクリレート):

メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、イソプロピルメタクリレート、アミルメタクリレート、ヘキシルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、ベンジルメタクリレート、クロルベンジルメタクリレート、オクチルメタクリレート、2ーヒドロキシエチルメタクリレート、4ーヒドロキシブチルメタクリレート、5ーヒドロキシペンチルメタクリレート、2、2ージメチルー3ーヒドロキシプロピルメタクリレート、トリメチロール

プロパンモノメタクリレート、ペンタエリスリトールモノメタクリレート、フルフリルメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレート等。

[0104]

アクリルアミド類:

アクリルアミド、N-アルキルアクリルアミド(アルキル基としては炭素数 1~10のもの、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、t-ブチル基、ヘプチル基、オクチル基、シクロヘキシル基、ヒドロキシエチル基等がある。)、N、N-ジアルキルアクリルアミド(アルキル基としては炭素数 1~10のもの、例えばメチル基、エチル基、ブチル基、イソブチル基、エチルヘキシル基、シクロヘキシル基等がある)、N-ヒドロキシエチル-N-メチルアクリルアミド、N-2-アセトアミドエチル-N-アセチルアクリルアミド等。

[0105]

メタクリルアミド類:

メタクリルアミド、N-アルキルメタクリルアミド(アルキル基としては炭素数 $1\sim10$ のもの、例えばメチル基、エチル基、t-ブチル基、エチルヘキシル基、ヒドロキシエチル基、シクロヘキシル基等がある)、N、N-ジアルキルメタクリルアミド(アルキル基としてはエチル基、プロピル基、ブチル基等がある)、N-ヒドロキシエチル-N-メチルメタクリルアミド等。

[0106]

アリル化合物:

アリルエステル類(例えば酢酸アリル、カプロン酸アリル、カプリル酸アリル 、ラウリン酸アリル、パルミチン酸アリル、ステアリン酸アリル、安息香酸アリル、アセト酢酸アリル、乳酸アリル等)、アリルオキシエタノール等。

[0107]

ビニルエーテル類:

アルキルビニルエーテル (例えばヘキシルビニルエーテル、オクチルビニルエーテル、デシルビニルエーテル、エチルヘキシルビニルエーテル、メトキシエチルビニルエーテル、エトキシエチルビニルエーテル、クロルエチルビニルエーテル、1-メチル-2、2-ジメチルプロピルビニルエーテル、2-エチルブチル

ビニルエーテル、ヒドロキシエチルビニルエーテル、ジエチレングリコールビニルエーテル、ジメチルアミノエチルビニルエーテル、ジエチルアミノエチルビニルエーテル、ブチルアミノエチルビニルエーテル、ベンジルビニルエーテル、テトラヒドロフルフリルビニルエーテル等。

[0108]

ビニルエステル類:

ビニルブチレート、ビニルイソブチレート、ビニルトリメチルアセテート、ビニルジエチルアセテート、ビニルバレート、ビニルカプロエート、ビニルクロルアセテート、ビニルジクロルアセテート、ビニルメトキシアセテート、ビニルブトキシアセテート、ビニルアセトアセテート、ビニルラクテート、ビニルー β -フェニルブチレート、ビニルシクロヘキシルカルボキシレート等。

[0109]

イタコン酸ジアルキル類:

イタコン酸ジメチル、イタコン酸ジエチル、イタコン酸ジブチル等。

フマール酸のジアルキルエステル類又はモノアルキルエステル類;ジブチルフマレート等。

$[0\ 1\ 1\ 0\]$

その他クロトン酸、イタコン酸、無水マレイン酸、マレイミド、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、マレイロニトリル等。

[0111]

その他にも、上記種々の繰り返し構造単位に相当する単量体と共重合可能である付加重合性の不飽和化合物であれば、共重合されていてもよい。

[0112]

酸分解性樹脂において、各繰り返し構造単位の含有モル比はレジストのドライエッチング耐性や標準現像液適性、基板密着性、レジストプロファイル、さらにはレジストの一般的な必要性能である解像力、耐熱性、感度等を調節するために適宜設定される。

[0113]

酸分解性樹脂中、一般式(Ia)で表される繰り返し単位と一般式(Ib)で

表される繰り返し単位の総量は、全繰り返し構造単位中 $30\sim70$ モル%が好ましく、より好ましくは $35\sim65$ モル%、更に好ましくは $40\sim60$ モル%である。

一般式(I a)で表される繰り返し単位:一般式(I b)で表される繰り返し単位(モル比)の範囲は、一般的には $99/1\sim1/99$ 、好ましくは90/10~10/90、更に好ましくは $80/20\sim20/80$ である。

酸分解性樹脂中、一般式 $(p\ III)$ $\sim (p\ V)$ で表される脂環式炭化水素を含む部分構造を有する繰り返し単位の含有量は、全繰り返し構造単位中 $3\ 0\sim7\ 0$ モル%が好ましく、より好ましくは $3\ 5\sim6\ 5$ モル%、更に好ましくは $4\ 0\sim6\ 0$ モル%である。

一般式 (IV) \sim (VII) の繰返し単位の含有量は、総量として、全繰り返し構造単位中 $5\sim7$ 0 モル%が好ましく、より好ましくは 1 0 ~6 5 モル%、更に好ましくは 1 5 ~6 0 モル%である。

一般式(Ia)又は(Ib)で表される繰り返し単位、(pIII)~(pV)で表される脂環式炭化水素を含む部分構造を有する繰り返し単位等を含む酸分解性基を有する繰返し単位の含有量は、全繰り返し構造単位中 $30\sim70$ モル%が好ましく、より好ましくは $35\sim65$ モル%、更に好ましくは $40\sim60$ モル%である。

[0114]

本発明に用いる酸分解性樹脂は、常法に従って(例えばラジカル重合)合成することができる。例えば、一般的合成方法としては、モノマー種を、一括であるいは反応途中で反応容器に仕込み、これを必要に応じ反応溶媒、例えばテトラヒドロフラン、1、4ージオキサン、ジイソプロピルエーテルなどのエーテル類やメチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンのようなケトン類、酢酸エチルのようなエステル溶媒、さらには後述のプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートのような本発明の組成物を溶解する溶媒に溶解させ均一とした後、窒素やアルゴンなど不活性ガス雰囲気下で必要に応じ加熱、市販のラジカル開始剤(アゾ系開始剤、パーオキサイドなど)を用いて重合を開始させる。所望により開始剤を追加、あるいは分割で添加し、反応終了後、溶剤に投入して粉体あるい

は固形回収等の方法で所望のポリマーを回収する。反応の濃度は20質量%以上であり、好ましくは30質量%以上、さらに好ましくは40質量%以上である。反応温度は10 \mathbb{C} ~150 \mathbb{C} であり、好ましくは30 \mathbb{C} ~120 \mathbb{C} 、さらに好ましくは50~100 \mathbb{C} である。

[0115]

本発明に係る樹脂の重量平均分子量は、GPC法によりポリスチレン換算値として、好ましくは1、000~200、000である。重量平均分子量が1、000未満では耐熱性やドライエッチング耐性の劣化が見られるため余り好ましくなく、200、000を越えると現像性が劣化したり、粘度が極めて高くなるため製膜性が劣化するなど余り好ましくない結果を生じる。

本発明の組成物がArF露光用であるとき、ArF光への透明性の点から樹脂は芳香環を有しないことが好ましい。

また、樹脂の主鎖に脂環基を有しないことが、コンタクトホールの抜け性に優れる点、またデフォーカスラチチュード(焦点ずれの許容範囲)が顕著に向上する点から好ましい。

[0116]

本発明の遠紫外線露光用ポジ型フォトレジスト組成物において、本発明に係わる全ての樹脂の組成物全体中の配合量は、全レジスト固形分中40~99.99 質量%が好ましく、より好ましくは50~99.97質量%である。

[0117]

[2] (B) 一般式(I) で表される化合物

本発明における(B)成分は、下記一般式(I)で表される、活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物であり、赤外線、可視光、紫外光、遠紫外光等の活性光線、X線、電子線等の荷電粒子線、熱、超音波等の外部からの刺激に酸を発生する化合物である。

【化45】

Ar
$$X R_6$$
 R_7
 R_7
 R_7

[0118]

一般式(I)中、Arは、アリール基又はヘテロ原子を含む芳香族基を表す。 R6は、水素原子、シアノ基、アルキル基又はアリール基を表す。 R7は、アルキル基又はアリール基を表す。 Y1及びY2は、同じでも異なっていてもよく、アルキル基、アリール基、アラルキル基又はヘテロ原子を含む芳香族基を表す。 Y1とY2とが結合して環を形成してもよい。 ArとY1及びY2の少なくとも一つが結合して環を形成してもよい。 ArとR6とが結合して環を形成してもよい。 また、Ar、R6若しくはR7のいずれか又はY1若しくはY2のいずれかの位置で、連結基を介して結合し、一般式(I)の構造を2つ以上有していてもよい。 X-は、非求核性アニオンを表す。

[0119]

一般式(I)で表される化合物は、下記一般式(II)で表される化合物であることが好ましい。

[0120]

【化46】

$$\begin{array}{c|c}
R_2 & Y_1 \\
R_3 & R_4 & R_5
\end{array}$$
(II)

[0121]

一般式(II)中、 $R_1 \sim R_5$ は、同じでも異なっていてもよく、水素原子、ニトロ基、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルオキシカルボニル基、アリール基又はアシルアミノ基を表す。 $R_1 \sim R_5$ のうち少なくとも 2 つが結合して環構造を形成してもよい。 R_6 は、水素原子、シアノ基、アルキル基又はアリール基を表す。 R_7 は、アルキル基又はアリール基を表す。 Y_1 及び Y_2 は、同じでも異なっていてもよく、アルキル基、アリール基、アラルキル基又はヘテロ原子を含む芳香族基を表す。 Y_1 と Y_2 とが結合して環を形成してもよい。 $R_1 \sim R_5$ の少なくとも 1 つと Y_1 及び Y_2 の少なくとも一つが結合して環を形成してもよい。また、 $R_1 \sim R_5$ の少なくとも 1 つと R_6 とが結合して環を形成してもよい。また、 $R_1 \sim R_7$ のいずれか又は Y_1 若しくは Y_2 のいずれかの位置で、連結基を介して結合し、一般式(II)の構造を2 つ以上有していてもよい。X-は、非求核性アニオンを表す。

[0122]

Arのアリール基は、好ましくは炭素数6~18のアリール基であり、例えば、フェニル基、ナフチル基、アントラセニル基等を挙げることができ、フェニル基、ナフチル基が好ましく、フェニル基がより好ましい。

Aroへテロ原子を含む芳香族基は、炭素数 $6\sim18$ のアリール基等の芳香族基に、ヘテロ原子、例えば、窒素原子、酸素原子、硫黄原子等を有する基が好ましい。

[0123]

 $R_1 \sim R_5$ 、 R_6 、 R_7 のアルキル基及びアシルアミノ基におけるアルキル基は、好ましくは炭素数 $1 \sim 2$ 0のアルキル基であり、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基、シクロブチル基、ペンチル基、ネオペンチル基、シクロペンチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基等の直鎖状、分岐状及び環状のアルキル基を挙げることができる。

 $R_1 \sim R_5$ のアルコキシ基及びアルキルオキシカルボニル基におけるアルコキシ基は、好ましくは炭素数 $1 \sim 10$ のアルコキシ基であり、例えばメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、

シクロヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基、ノニルオキシ 基、デシルオキシ基等を挙げることができる。

 $R_1 \sim R_5$ 、 R_6 、 R_7 のアリール基は、好ましくは炭素数6~14のアリール基であり、例えば、フェニル基、トリル基、ナフチル基等を挙げることができる。

 $R_1 \sim R_5$ のハロゲン原子としては、例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、沃素原子等を挙げることができる。

[0124]

 Y_1 及び Y_2 のアルキル基は、好ましくは炭素数 $1\sim30$ のアルキル基であり、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、n ーブチル基、s e c ーブチル基 は ーブチル基等の直鎖状若しくは分岐状のアルキル基、及びシクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、アダマンチル基、ノルボニル基、ボロニル基等の環状のアルキル基を挙げることができる。

 Y_1 及び Y_2 のアリール基は、好ましくは炭素数 $6\sim 14$ のアリール基であり、例えば、フェニル基、トリル基、ナフチル基等を挙げることができる。

 Y_1 及び Y_2 のアラルキル基は、好ましくは炭素数 $7 \sim 12$ のアラルキル基であり、例えば、ベンジル基、フェネチル基、クミル基等を挙げることができる。

 Y_1 及び Y_2 のヘテロ原子を含む芳香族基は、炭素数 $6\sim14$ のアリール基等の芳香族基に、ヘテロ原子、例えば、窒素原子、酸素原子、硫黄原子等を有する基が好ましく、例えば、フラン、チオフェン、ピロール、ピリジン、インドール等の複素環式芳香族炭化水素基が挙げられる。

[0125]

Arが2つ以上の置換基を有し、それらの内の少なくとも2つの置換基が結合して環構造を形成してもよい。

この場合、少なくとも2つの置換基が結合して形成する基としては、炭素数4~10のアルキレン基が好ましく、例えばブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基等を挙げることができる。

[0126]

 $R_1 \sim R_5$ の内の少なくとも 2 つが結合して環構造を形成してもよい。 この場合、 $R_1 \sim R_5$ の内の少なくとも 2 つが結合して形成する基としては、炭 素数4~10のアルキレン基が好ましく、例えばブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基等を挙げることができる。これらのアルキレン基はヘテロ原子を含んでもよい。

[0127]

 Y_1 と Y_2 とは結合して、一般式(I)中のS+とともに、環を形成してもよい

この場合、 Y_1 と Y_2 とが結合して形成する基としては、例えば、炭素数 $4\sim 1$ 0 のアルキレン基、好ましくはブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基、特に好ましくはブチレン基、ペンチレン基を挙げることができる。

また、 Y_1 と Y_2 と結合して、一般式(I)中のS+とともに形成した環の中に、ヘテロ原子を含んでいても良い。

[0128]

Ar、 $R_1 \sim R_5$ 、 R_6 、 R_7 、 Y_1 、 Y_2 のアリール基、ヘテロ原子を含む芳香族基、アルキル基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、アラルキル基、アシルアミノ基の各々は、置換基を有していなくともよいし、置換基を有していてもよい。Ar、 $R_1 \sim R_5$ 、 R_6 、 R_7 、 Y_1 、 Y_2 のアリール基、アルキル基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、アラルキル基等が有していてもよい置換基としては、例えば、ニトロ基、ハロゲン原子、カルボキシル基、水酸基、アミノ基、シアノ基、アルコキシ基(好ましくは炭素数 $1 \sim 20$)、アリール基(好ましくは炭素数 $1 \sim 20$)、アリール基(好ましくは炭素数 $1 \sim 20$)、アリール基(好ましくは炭素数 $1 \sim 20$)、アルコキシカルボニルオキシ基(好ましくは炭素数 $1 \sim 20$)、アルコキシカルボニルオキシ基(好ましくは炭素数 $1 \sim 20$)等を挙げることができる。

アルキル基の置換基としては、ハロゲン原子が好ましく、フッ素原子が特に好ましい。

[0129]

 $Ar と Y_1$ 又は Y_2 の少なくとも1 つとが結合して環を形成してもよいし、或いは $Ar と R_6$ とが結合して環を形成してもよい。

この場合に、Arと Y_1 又は Y_2 の少なくとも1つが結合して形成する基及びArと R_6 とが結合して形成する基としては、炭素数 $1\sim 10$ のアルキレン基が好ましく、例えば、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチ

レン基、ヘキシレン基等を挙げることができる。また、ArとR6とが結合して 形成する基としては、カルボニル基も好ましい。

[0130]

 $R_1 \sim R_5$ の少なくとも1つと Y_1 又は Y_2 の少なくとも-つが結合して環を形成してもよいし、或いは、 $R_1 \sim R_5$ の少なくとも1つと R_6 とが結合して環を形成してもよい。

この場合に、 $R_1 \sim R_5$ の少なくとも1つと Y_1 又は Y_2 の少なくとも1つが結合して形成する基及び $R_1 \sim R_5$ の少なくとも1つと R_6 とが結合して形成する基としては、炭素数 $1 \sim 1$ 0のアルキレン基が好ましく、例えば、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基等を挙げることができる。また、 $R_1 \sim R_5$ の少なくとも1つと R_6 とが結合して形成する基としては、カルボニル基も好ましい。

[0131]

Ar、 R_6 、 R_7 のいずれか、若しくは、 Y_1 又は Y_2 のいずれかの位置で、連結基を介して結合し、一般式(I)の構造を2つ以上有していてもよい。

[0132]

 $R_1 \sim R_5$ 、 R_6 、 R_7 のいずれか、若しくは、 Y_1 又は Y_2 のいずれかの位置で、連結基を介して結合し、一般式(II)の構造を2つ以上有していてもよい。

[0133]

(A) 成分は、 R_7 に水素原子を有しておらず、これにより光分解能が向上し、感度が向上する。 (A) 成分は、好ましくは、 R_6 及び R_7 が両方ともアルキル基であるか、 R_7 が炭素数 $2\sim 2$ 0のアルキル基であることであり、より好ましくは、 R_7 が炭素数 $4\sim 2$ 0のアルキル基であることである。また、 R_5 と R_6 とが結合して環を形成する際には、 R_7 は炭素数 $1\sim 2$ 0のアルキル基が好ましい

[0134]

X-の非求核性アニオンとしては、例えば、スルホン酸アニオン、カルボン酸 アニオン、スルホニルイミドアニオン、ビス(アルキルスルホニル)イミドアニ オン、トリス(アルキルスルホニル)メチルアニオン等を挙げることができる。 非求核性アニオンとは、求核反応を起こす能力が著しく低いアニオンであり、 分子内求核反応による経時分解を抑制することができるアニオンである。これに よりレジストの経時安定性が向上する。

スルホン酸アニオンとしては、例えば、アルキルスルホン酸アニオン、アリールスルホン酸アニオン、カンファースルホン酸アニオンなどが挙げられる。

カルボン酸アニオンとしては、例えば、アルキルカルボン酸アニオン、アリー ルカルボン酸アニオン、アラルキルカルボン酸アニオンなどが挙げられる。

[0135]

アルキルスルホン酸アニオンにおけるアルキル基としては、好ましくは炭素数 1~30のアルキル基、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、イソブチル基、secーブチル基、ペンチル基、ネオペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オクタデシル基、ノナデシル基、エイコシル基、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、アダマンチル基、ノルボニル基、ボロニル基等を挙げることができる。

アリールスルホン酸アニオンにおけるアリール基としては、好ましくは炭素数 $6\sim 14$ のアリール基、例えば、フェニル基、トリル基、ナフチル基等を挙げることができる。

[0136]

上記アルキルスルホン酸アニオン及びアリールスルホン酸アニオンにおけるア ルキル基及びアリール基は、置換基を有していてもよい。

置換基としては、例えば、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基等を挙げることができる。

[0137]

ハロゲン原子としては、例えば、塩素原子、臭素原子、弗素原子、沃素原子等 を挙げることができる。

アルキル基としては、例えば、好ましくは炭素数1~15のアルキル基、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブ

チル基、secーブチル基、ペンチル基、ネオペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オクタデシル基、ノナデシル基、エイコシル基等を挙げることができる。

アルコキシ基としては、例えば、好ましくは炭素数1~5のアルコキシ基、例 えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等を挙げることがで きる。

アルキルチオ基としては、例えば、好ましくは炭素数1~15のアルキルチオ基、例えば、メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、イソプロピルチオ基、n-ブチルチオ基、イソブチルチオ基、sec-ブチルチオ基、ペンチルチオ基、ネオペンチルチオ基、ヘキシルチオ基、ヘプチルチオ基、オクチルチオ基、ノニルチオ基、デシルチオ基、ウンデシルチオ基、ドデシルチオ基、トリデシルチオ基、テトラデシルチオ基、ペンタデシルチオ基、ヘキサデシルチオ基、ヘプタデシルチオ基、オクタデシルチオ基、ノナデシルチオ基、エイコシルチオ基等を挙げることができる。尚、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基は、更にハロゲン原子(好ましくはフッ素原子)で置換されていてもよい。

[0138]

アルキルカルボン酸アニオンにおけるアルキル基としては、アルキルスルホン酸アニオンにおけるアルキル基と同様のものを挙げることができる。

アリールカルボン酸アニオンにおけるアリール基としては、アリールスルホン酸アニオンにおけるアリール基と同様のものを挙げることができる。

アラルキルカルボン酸アニオンにおけるアラルキル基としては、好ましくは炭素数 $6\sim12$ のアラルキル基、例えば、ベンジル基、フェネチル基、ナフチルメチル基、ナフチルエチル基、ナフチルメチル基等を挙げることができる。

[0139]

上記アルキルカルボン酸アニオン、アリールカルボン酸アニオン及びアラルキルカルボン酸アニオンにおけるアルキル基、アリール基及びアラルキル基は置換基を有していてもよく、置換基としては、例えば、アリールスルホン酸アニオンにおけると同様のハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基等

を挙げることができる。

[0140]

スルホニルイミドアニオンとしては、例えば、サッカリンアニオンを挙げることができる。

[0141]

ビス(アルキルスルホニル)イミドアニオン、トリス(アルキルスルホニル)メチルアニオンにおけるアルキル基は、炭素数1~5のアルキル基が好ましく、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、イソブチル基、secーブチル基、ペンチル基、ネオペンチル基等を挙げることができる。これらのアルキル基は、置換基を有していてもよく、置換基としてはハロゲン原子、ハロゲン原子で置換されたアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基等を挙げることができ、フッ素原子で置換されたアルキル基が好ましい。

[0142]

その他の非求核性アニオンとしては、例えば、弗素化燐、弗素化硼素、弗素化 アンチモン等を挙げることができる。

[0143]

X-の非求核性アニオンとしては、スルホン酸の α 位がフッ素原子で置換されたアルカンスルホン酸アニオン、フッ素原子又はフッ素原子を有する基で置換されたアリールスルホン酸アニオン、アルキル基がフッ素原子で置換されたビス(アルキルスルホニル)イミドアニオン、アルキル基がフッ素原子で置換されたトリス(アルキルスルホニル)メチドアニオンが好ましい。X-の非求核性アニオンとして、特に好ましくは炭素数 $1\sim8$ のパーフロロアルカンスルホン酸アニオン、最も好ましくはノナフロロブタンスルホン酸アニオン、パーフロロオクタンスルホン酸アニオンである。

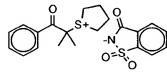
[0144]

以下に、本発明の上記一般式(I)で表される化合物の好ましい具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

[0145]

【化47】

 CF_3CF_2 -O- $CF_2CF_2SO_3$ (I-4)



(1-7)

CF₃(CF₂)₃SO₃-

CF₃(CF₂)₃SO₃-

CF₃(CF₂)₃SO₃-

[0146]

(1-11)

 $CF_3(CF_2)_3SO_3$ (I-15)

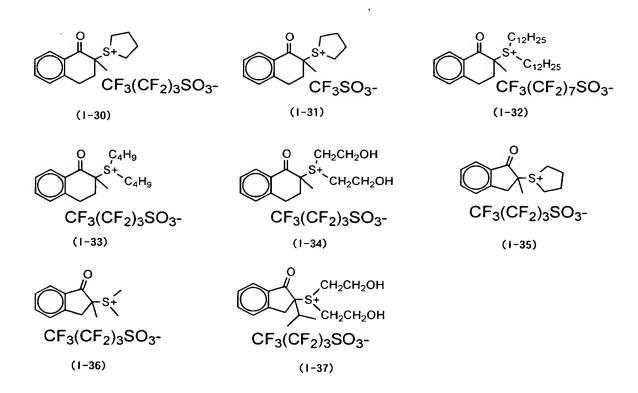
CF₃(CF₂)₃SO₃-

(I-21)

【化48】

[0147]

【化49】



[0148]

【化50】

$$C_4F_9SO_3$$
-
 C_4F_9
 C_4F_9

[0149]

【化51】

[0150]

一般式(I)の化合物は、1種単独で又は2種以上を組み合わせて使用することができる。

[0151]

一般式(I)に示す化合物は、対応するアシルベンゼン誘導体を塩基性条件下トリアルキルシリルハロゲニドと反応させてシリルエノーエルエーテル化し、これをスルホキシドと反応させることによりスルホニウム骨格を合成し、これを対応するアニオンと塩交換することにより得ることができる。別の合成法としては、対応するフェナシルハロゲニドとスルフィド化合物を無触媒または銀触媒の存在下反応させ、スルホニウム骨格を合成し、これを対応するアニオンと塩交換する方法を挙げることができる。

[0152]

(B) 成分の化合物の本発明のレジスト組成物中の含量は、組成物の固形分を 基準として、 $0.1\sim20$ 質量%が好ましく、より好ましくは $0.5\sim10$ 質量%、更に好ましくは $1\sim7$ 質量%である。

[0153]

(B) 成分と併用しうる酸発生化合物

本発明においては、成分(B)以外に、活性光線又は放射線の照射により分解 して酸を発生する化合物を更に併用してもよい。

本発明の(B)成分と併用しうる光酸発生剤の使用量は、モル比(成分(B) / その他の酸発生剤)で、通常 $100/0 \sim 20/80$ 、好ましくは $100/0 \sim 40/60$ 、更に好ましくは $100/0 \sim 50/50$ である。

そのような併用可能な光酸発生剤としては、光カチオン重合の光開始剤、光ラジカル重合の光開始剤、色素類の光消色剤、光変色剤、あるいはマイクロレジスト等に使用されている活性光線又は放射線の照射により酸を発生する公知の化合物及びそれらの混合物を適宜に選択して使用することができる。

[0154]

たとえば、ジアゾニウム塩、ホスホニウム塩、スルホニウム塩、ヨードニウム 塩、イミドスルホネート、オキシムスルホネート、ジアゾジスルホン、ジスルホ ン、o-ニトロベンジルスルホネートを挙げることができる。

[0155]

また、これらの活性光線又は放射線の照射により酸を発生する基、あるいは化

合物をポリマーの主鎖又は側鎖に導入した化合物、たとえば、米国特許第3、849、137号、独国特許第3914407号、特開昭63-26653号、特開昭55-164824号、特開昭62-69263号、特開昭63-146038号、特開昭63-163452号、特開昭62-153853号、特開昭63-146029号等に記載の化合物を用いることができる。

[0156]

さらに米国特許第3、779、778号、欧州特許第126、712号等に記載の光により酸を発生する化合物も使用することができる。

[0157]

併用してもよい活性光線又は放射線の照射により分解して酸を発生する化合物の内で特に好ましい化合物として、下記一般式(ZI)、(ZII)、(ZIII)で表される化合物を挙げることができる。

[0158]

【化52】

[0159]

上記一般式 (Z1) において、R₂₀₁、R₂₀₂及びR₂₀₃は、各々独立に有機基を表す。

X-は、非求核性アニオンを表し、一般式(I)に於けるX-の非求核性アニオンと同様のものを挙げることができる。

[0160]

 R_{201} 、 R_{202} 及び R_{203} としての有機基の炭素数は、一般的に $1 \sim 30$ 、好ましくは $1 \sim 20$ である。

また、 $R_{201} \sim R_{203}$ のうち2つが結合して環構造を形成してもよく、環内に酸素原子、硫黄原子、エステル結合、アミド結合、カルボニル基を含んでいてもよい。

 $R_{201} \sim R_{203}$ の内の2つが結合して形成する基としては、アルキレン基(例えば、ブチレン基、ペンチレン基)を挙げることができる。

 R_{201} 、 R_{202} 及び R_{203} としての有機基の具体例としては、後述する化合物($Z_{1}-1$)、($Z_{1}-2$)における対応する基を挙げることができる。

[0161]

尚、一般式 (Z1)で表される構造を複数有する化合物であってもよい。例えば、一般式 (Z1)で表される化合物の $R_{201} \sim R_{203}$ の少なくともひとつが、一般式 (Z1)で表されるもうひとつの化合物の $R_{201} \sim R_{203}$ の少なくともひとつと結合した構造を有する化合物であってもよい。

[0162]

更に好ましい(Z1)成分として、以下に説明する化合物(Z1-1)および(Z1-2)を挙げることができる。

[0163]

化合物(Z1-1)は、上記一般式(Z1)の R_{201} ~ R_{203} の少なくとも1つがアリール基である、アリールスルホニム化合物、即ち、アリールスルホニウムをカチオンとする化合物である。

アリールスルホニウム化合物は、 $R_{201} \sim R_{203}$ の全てがアリール基でもよいし、 $R_{201} \sim R_{203}$ の一部がアリール基で、残りがアルキル基でもよい。

アリールスルホニウム化合物としては、例えば、トリアリールスルホニウム化合物、ジアリールアルキルスルホニウム化合物、アリールジアルキルスルホニウム化合物を挙げることができる。

アリールスルホニウム化合物のアリール基としてはフェニル基、ナフチル基が好ましく、更に好ましくはフェニル基である。アリールスルホニム化合物が2つ以上のアリール基を有する場合に、2つ以上あるアリール基は同一であっても異なっていてもよい。

アリールスルホニウム化合物が必要に応じて有しているアルキル基は、炭素数 1~15の直鎖、分岐又は環状アルキル基が好ましく、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロヘキシル基等を挙げることができる。

R201~R203のアリール基、アルキル基は、アルキル基(例えば炭素数 $1 \sim 1$ 5)、アリール基(例えば炭素数 6 - から 1 4)、アルコキシ基(例えば炭素数 $1 \sim 1$ 5)、ハロゲン原子、水酸基、フェニルチオ基を置換基として有してもよい。好ましい置換基としては炭素数 $1 \sim 1$ 2 の直鎖、分岐又は環状アルキル基、炭素数 $1 \sim 1$ 2 の直鎖、分岐又は環状のアルコキシ基であり、最も好ましくは炭素数 $1 \sim 4$ のアルキル基、炭素数 $1 \sim 4$ のアルキル基、炭素数 $1 \sim 4$ のアルキル基、炭素数 $1 \sim 4$ のアルキル基、炭素数 $1 \sim 4$ のアルコキシ基である。置換基は、3 つのR201~R203のうちのいずれか 1 つに置換していてもよいし、3 つ全てに置換していてもよい。また、R201~R203がアリール基の場合に、置換基はアリール基の p - 位に置換していることが好ましい。

[0 1 6 4]

次に、化合物 (21-2) について説明する。

化合物(Z1-2)は、式(Z1)における $R_{201}\sim R_{203}$ が、各々独立に、芳香環を含有しない有機基を表す場合の化合物である。ここで芳香環とは、ヘテロ原子を含有する芳香族環も包含するものである。

 $R_{201} \sim R_{203}$ としての芳香環を含有しない有機基は、一般的に炭素数 $1 \sim 3~0$ 、好ましくは炭素数 $1 \sim 2~0$ である。

 $R_{201} \sim R_{203}$ は、各々独立に、好ましくはアルキル基、2-オキソアルキル基、アルコキシカルボニルメチル基、アリル基、ビニル基であり、更に好ましくは直鎖、分岐、環状2-オキソアルキル基、アルコキシカルボニルメチル基、最も好ましくは直鎖、分岐2-オキソアルキル基である。

[0165]

 $R_{201} \sim R_{203}$ としてのアルキル基は、直鎖、分岐、環状のいずれであってもよく、好ましくは、炭素数 $1 \sim 1$ 0 の直鎖又は分岐アルキル基(例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基)、炭素数 $3 \sim 1$ 0 の環状アルキル基(シクロペンチル基、シクロヘキシル基、ノルボニル基)を挙げることができる。

 $R_{201} \sim R_{203}$ としての2-オキソアルキル基は、直鎖、分岐、環状のいずれであってもよく、好ましくは、上記のアルキル基の2位に>C=0を有する基を挙げることができる。

 $R_{201} \sim R_{203}$ としてのアルコキシカルボニルメチル基におけるアルコキシ基としては、好ましくは炭素数 $1 \sim 5$ のアルキル基(メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基)を挙げることができる。

 $R_{201} \sim R_{203}$ は、ハロゲン原子、アルコキシ基(例えば炭素数 $1 \sim 5$)、水酸基、シアノ基、ニトロ基によって更に置換されていてもよい。

 $R_{201} \sim R_{203}$ のうち2つが結合して環構造を形成してもよく、環内に酸素原子、硫黄原子、エステル結合、アミド結合、カルボニル基を含んでいてもよい。 $R_{201} \sim R_{203}$ の内の2つが結合して形成する基としては、アルキレン基(例えば、ブチレン基、ペンチレン基)を挙げることができる。

[0166]

併用してもよい活性光線又は放射線の照射により分解して酸を発生する化合物の中で、特に好ましいものの例を以下に挙げる。

[0167]

【化53】

[0168]

$$(CF_3)_3 = CF_3SO_3^{-1} \qquad (CF_3)_3 = C_4F_9SO_3^{-1} \qquad (CF_3)_3 = C_4F_9SO_3^{-1} \qquad (CF_3)_3 = C_4F_9SO_3^{-1} \qquad (CF_3)_3 = C_4F_9SO_3^{-1} \qquad (CF_3)_3 = C_4F_17SO_3^{-1} \qquad (CF_3)_4 = C_4F_17SO_3^{-1} \qquad (CF_3)_4 = C_4F_17SO_3^{-1} \qquad (CF_3)_4 = C_4F_17SO_3^{-1} \qquad (CF_3)_4 =$$

【化54】

$$(z11) \circ O \qquad (z12)$$

$$C_4F_9SO_3^- \qquad BuO - S^+ \qquad C_4F_9SO_3^-$$

$$(z13) \qquad (z14)$$

$$C_4F_9SO_3^- \qquad (z14)$$

$$(z14) \qquad (z14)$$

$$C_4F_9SO_3^- \qquad (z16)$$

$$C_1S^+ \qquad C_4F_9SO_3^- \qquad (z16)$$

$$C_1S^+ \qquad C_4F_9SO_3^- \qquad (z18)$$

$$C_1S^+ \qquad C_1S^+ \qquad C_1S^+ \qquad C_1S^+ \qquad C_1S^+ \qquad C_1S^- \qquad C_1S$$

[0169]

【化55】

[0170]

【化56】

【化57】

OH OnBu OnBu
$$CF_3(CF_2)_3SO_3$$
- $CF_3(CF_2)_3SO_3$ - $CF_3(CF_2)_3SO_3$ - $CF_3(CF_2)_3SO_3$ - $CF_3(CF_2)_3SO_3$ - $CF_3(CF_2)_3SO_3$ - $CF_3(CF_2)_3SO_3$ -

[0172]

〔3〕その他の添加剤

本発明のポジ型レジスト組成物には、必要に応じて更に酸分解性溶解阻止化合

物、染料、可塑剤、界面活性剤、光増感剤、有機塩基性化合物、及び現像液に対する溶解性を促進させる化合物等を含有させることができる。

[0173]

(C) フッ素系及び/又はシリコン系界面活性剤

本発明のポジ型レジスト組成物は、少なくとも上記成分(A)~(B)を含有するが、更に(C)フッ素系及び/又はシリコン系界面活性剤(フッ素系界面活性剤及びシリコン系界面活性剤、フッ素原子と珪素原子の両方を含有する界面活性剤)のいずれか、あるいは2種以上を含有することが好ましい。

本発明のポジ型レジスト組成物が上記(C)界面活性剤とを含有することにより、250nm以下、特に220nm以下の露光光源の使用時に、良好な感度及び解像度で、密着性及び現像欠陥の少ないレジストパターンを与えることが可能となる。

これらの(C)界面活性剤として、例えば特開昭62-36663号公報、特開昭61-226746号公報、特開昭61-226745号公報、特開昭62-170950号公報、特開昭63-34540号公報、特開平7-230165号公報、特開平8-62834号公報、特開平9-54432号公報、特開平9-5988号公報、特開2002-277862号公報、米国特許第5405720号明細書、同5360692号明細書、同5529881号明細書、同5294511号明細書、同5824451号明細書記載の界面活性剤を挙げることができ、下記市販の界面活性剤をそのまま用いることもできる。

使用できる市販の界面活性剤として、例えばエフトップEF301、EF303、(新秋田化成(株)製)、フロラードFC430、431(住友スリーエム(株)製)、メガファックF171、F173、F176、F189、R08(大日本インキ化学工業(株)製)、サーフロンS-382、SC101、102、103、104、105、106(旭硝子(株)製)、トロイゾルS-366(トロイケミカル(株)製)等のフッ素系界面活性剤又はシリコン系界面活性剤を挙げることができる。またポリシロキサンポリマーKP-341(信越化学工業(株)製)もシリコン系界面活性剤として用いることができる。

[0174]

また、界面活性剤としては、上記に示すような公知のものの他に、テロメリゼーション法(テロマー法ともいわれる)もしくはオリゴメリゼーション法(オリゴマー法ともいわれる)により製造されたフルオロ脂肪族化合物から導かれたフルオロ脂肪族基を有する重合体を用いた界面活性剤を用いることが出来る。フルオロ脂肪族化合物は、特開2002-90991号公報に記載された方法によって合成することが出来る。

フルオロ脂肪族基を有する重合体としては、フルオロ脂肪族基を有するモノマーと(ポリ(オキシアルキレン))アクリレート及び/又は(ポリ(オキシアルキレン))メタクリレートとの共重合体が好ましく、不規則に分布しているものでも、ブロック共重合していてもよい。また、ポリ(オキシアルキレン)基としては、ポリ(オキシエチレン)基、ポリ(オキシプロピレン)基、ポリ(オキシブロピレン)とオキシブロピレンとオキシプロピレンとオキシブロピレンとオキシブロピレンとカキシブロック連結体)やポリ(オキシエチレンとオキシプロピレンとのブロック連結体)基など同じ鎖長内に異なる鎖長のアルキレンを有するようなユニットでもよい。さらに、フルオロ脂肪族基を有するモノマーと(ポリ(オキシアルキレン))アクリレート(又はメタクリレート)との共重合体は2元共重合体ばかりでなく、異なる2種以上のフルオロ脂肪族基を有するモノマーや、異なる2種以上の(ポリ(オキシアルキレン))アクリレート(又はメタクリレート)などを同時に共重合した3元系以上の共重合体でもよい。

例えば、市販の界面活性剤として、メガファックF178、F-470、F-473、F-475、F-476、F-472(大日本インキ化学工業(株)製)を挙げることができる。さらに、 C_6F_{13} 基を有するアクリレート(又はメタクリレート)と(ポリ(オキシアルキレン))アクリレート(又はメタクリレート)との共重合体、 C_6F_{13} 基を有するアクリレート(又はメタクリレート)と(ポリ(オキシエチレン))アクリレート(又はメタクリレート)と(ポリ(オキンプロピレン))アクリレート(又はメタクリレート)との共重合体、 C_8F_{17} 基を有するアクリレート(又はメタクリレート)と(ポリ(オキシアルキレン))アクリレート(又はメタクリレート)と(ポリ(オキシアルキレン))アクリレート(又はメタクリレート)との共重合体、 C_8F_{17} 基を有するア

クリレート(又はメタクリレート)と(ポリ(オキシエチレン)) アクリレート (又はメタクリレート)と(ポリ(オキシプロピレン)) アクリレート(又はメ タクリレート)との共重合体、などを挙げることができる。

[0175]

(C) 界面活性剤の使用量は、ポジ型レジスト組成物全量(溶剤を除く)に対して、好ましくは $0.001\sim2$ 質量%、より好ましくは $0.001\sim1$ 質量%である。

[0176]

本発明で用いることのできる好ましい(D)有機塩基性化合物は、フェノールよりも塩基性の強い化合物である。中でも含窒素塩基性化合物が好ましい。

【化58】

$$R^{251}$$
 $R^{250} - N - R^{252}$... (A)

[0178]

ここで、 R^{250} 、 R^{251} 及び R^{252} は、各々独立に、水素原子、炭素数 $1 \sim 6$ の アルキル基、炭素数 $1 \sim 6$ のアミノアルキル基、炭素数 $1 \sim 6$ のヒドロキシアルキル基又は炭素数 $6 \sim 2$ 0 の置換もしくは非置換のアリール基であり、ここで R^{251} と R^{252} は互いに結合して環を形成してもよい。

[0179]

【化59】

[0180]

(式中、R 253 、R 254 、R 255 及びR 256 は、各々独立に、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基を示す)

更に好ましい化合物は、一分子中に異なる化学的環境の窒素原子を2個以上有する含窒素塩基性化合物であり、特に好ましくは、置換もしくは未置換のアミノ基と窒素原子を含む環構造の両方を含む化合物もしくはアルキルアミノ基を有する化合物である。好ましい具体例としては、置換もしくは未置換のアミノアルキルピリジン、置換もしくは未置換のアミノピリジン、置換もしくは未置換のアミノアルキルピリジン、置換もしくは未置換のアミノピロリジン、置換もしくは未置換のインダーブル、置換もしくは未置換のピラゾール、置換もしくは未置換のピラジン、置換もしくは未置換のピラジン、置換もしくは未置換のピラジン、置換もしくは未置換のアミノモルフォリン、置換もしくは未置換のアミノアルキルモルフォリン等が挙げられる。好ましい置換基は、アミノ基、アミノアルキル基、アルキルアミノ基、アミノアリール基、アリールアミノ基、アルキル基、アルコキシ基、アシル基、アシロキシ基、アリール基、アリールオキシ基、エトロ基、水酸基、シアノ基である。

[0181]

含窒素塩基性化合物の好ましい具体例として、グアニジン、1、1-ジメチル

グアニジン、1、1、3、3、-テトラメチルグアニジン、2-アミノピリジン 、3-アミノピリジン、4-アミノピリジン、2-ジメチルアミノピリジン、4 ージメチルアミノピリジン、2-ジエチルアミノピリジン、2-(アミノメチル)ピリジン、2-アミノー3-メチルピリジン、2-アミノー4-メチルピリジ ン、2-アミノ-5-メチルピリジン、2-アミノ-6-メチルピリジン、3-アミノエチルピリジン、4-アミノエチルピリジン、3-アミノピロリジン、ピ ペラジン、N-(2-r)ミノエチル)ピペラジン、N-(2-r)ミノエチル)ピ ペリジン、4-アミノー2、2、6、6-テトラメチルピペリジン、4-ピペリ ジノピペリジン、2-イミノピペリジン、1-(2-アミノエチル)ピロリジン 、ピラゾール、3-アミノー5-メチルピラゾール、5-アミノー3-メチルー 1-p-トリルピラゾール、ピラジン、2-(アミノメチル)-5-メチルピラ ジン、ピリミジン、2、4-ジアミノピリミジン、4、6-ジヒドロキシピリミ ジン、2-ピラゾリン、3-ピラゾリン、N-アミノモルフォリン、N-(2-アミノエチル) モルフォリン、1、5 – ジアザビシクロ [4.3.0] ノナー5ーエン、1、8-ジアザビシクロ〔5.4.0〕ウンデカー7-エン、1、4-ジアザビシクロ〔2.2.2〕オクタン、2、4、5-トリフェニルイミダゾール 、N-メチルモルホリン、N-エチルモルホリン、N-ヒドロキシエチルモルホ リン、N-ベンジルモルホリン、シクロヘキシルモルホリノエチルチオウレア (CHMETU)等の3級モルホリン誘導体、特開平11-52575号公報に記 載のヒンダードアミン類(例えば該公報〔0005〕に記載のもの)等が挙げら れるがこれに限定されるものではない。

[0182]

[0183]

これらの含窒素塩基性化合物は、単独であるいは2種以上組み合わせて用いられる。含窒素塩基性化合物の使用量は、感光性樹脂組成物の全組成物の固形分に対し、通常、0.001~10質量%、好ましくは0.01~5質量%である。0.001質量%未満では上記含窒素塩基性化合物の添加の効果が得られない。一方、10質量%を超えると感度の低下や非露光部の現像性が悪化する傾向がある。

[0184]

本発明のポジ型レジスト組成物は、上記各成分を溶解する溶剤に溶かして支持体上に塗布する。ここで使用する溶剤としては、エチレンジクロライド、シクロヘキサノン、シクロペンタノン、2ーヘプタノン、γーブチロラクトン、メチルエチルケトン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、2ーメトキシエチルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、乳酸メチル、乳酸エチル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸エチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸オチル、ピルビン酸アロピル、N、Nージメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、Nーメチルピロリドン、テトラヒドロフラン等が好ましく、これらの溶剤を単独あるいは混合して使用する。

[0185]

上記の中でも、好ましい溶剤としてはプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、2 ーへプタノン、γーブチロラクトン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プ



ロピレングリコールモノエチルエーテル、乳酸メチル、乳酸エチル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸エチル、N-メチルピロリドン、テトラヒドロフランを挙げることができる。

[0186]

本発明のこのようなポジ型レジスト組成物は基板上に塗布され、薄膜を形成する。この塗膜の膜厚は $0.2\sim1.2~\mu$ mが好ましい。

本発明において使用することができる無機基板とは、通常のBareSi基板、SOG 基板、あるいは次に記載の無機の反射防止膜を有する基板等を挙げることができ る。

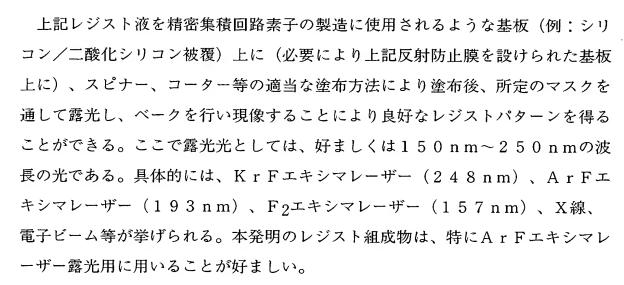
また、本発明においては、必要により、市販の無機あるいは有機反射防止膜を 使用することができる。

[0187]

反射防止膜としては、チタン、二酸化チタン、窒化チタン、酸化クロム、カーボン、αーシリコン等の無機膜型と、吸光剤とポリマー材料からなる有機膜型が用いることができる。前者は膜形成に真空蒸着装置、CVD装置、スパッタリング装置等の設備を必要とする。有機反射防止膜としては、例えば特公平7-69611号記載のジフェニルアミン誘導体とホルムアルデヒド変性メラミン樹脂との縮合体、アルカリ可溶性樹脂、吸光剤からなるものや、米国特許5294680号記載の無水マレイン酸共重合体とジアミン型吸光剤の反応物、特開平6-118631号記載の樹脂バインダーとメチロールメラミン系熱架橋剤を含有するもの、特開平6-118656号記載のカルボン酸基とエポキシ基と吸光基を同一分子内に有するアクリル樹脂型反射防止膜、特開平8-87115号記載のメチロールメラミンとベンゾフェノン系吸光剤からなるもの、特開平8-179509号記載のポリビニルアルコール樹脂に低分子吸光剤を添加したもの等が挙げられる。

また、有機反射防止膜として、ブリューワーサイエンス社製のDUV30シリーズや、DUV-40シリーズ、ARC25、シプレー社製のAC-2、AC-3、AR19、AR20等を使用することもできる。

[0188]



[0189]

現像液としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア水等の無機アルカリ類、エチルアミン、nープロピルアミン等の第一アミン類、ジエチルアミン、ジーnーブチルアミン等の第二アミン類、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン等の第三アミン類、ジメチルエタノールアミン、トリエタノールアミン等のアルコールアミン類、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド等の第四級アンモニウム塩、ピロール、ピヘリジン等の環状アミン類等のアルカリ性水溶液(通常 0.1~10質量%)を使用することができる。

更に、上記アルカリ性水溶液にアルコール類、界面活性剤を適当量添加して使用することもできる。

[0190]

【実施例】

以下、本発明を実施例によって更に具体的に説明するが、本発明は以下の実施 例に限定されるものではない。

[0191]

樹脂(1)の合成

2-エチル-2-アダマンチルメタクリレート、イソアダマンチルメタクリレート、ブチロラクトンメタクリレート、メタクリル酸を25/25/40/10の割合で仕込みメチルイソブチルケトンに溶解し、固形分濃度30%の溶液10

 $0 \, \text{mL} \, \epsilon$ 調製した。この溶液に和光純薬製 $V - 6 \, 0 \, 1 \, \epsilon \, 4 \, \text{mol} \, N$ 加え、これを窒素雰囲気下、 $4 \, \text{時間}$ かけて $8 \, 0 \, ^{\circ} \, \text{に加熱したメチルイソブチルケトン} \, 1 \, 0 \, \text{mL}$ に滴下した。滴下終了後、反応液を $4 \, \text{時間加熱攪拌した。反応終了後、反応液を } 室温まで冷却し、蒸留水/ISOプロピルアルコール=<math>1/1$ の混合溶媒 $1 \, \text{L}$ に 晶析、析出した白色粉体をメタノール $1 \, \text{L} \, \text{で洗浄し、目的物である樹脂} \, (1) \, \epsilon$ 回収した。

 $C^{13}NMR$ から求めたポリマー組成比は22/27/39/12であった。また、GPC測定により求めた標準ポリスチレン換算の重量平均分子量は8700であった。

上記合成例と同様の操作で下表に示す組成比、分子量の樹脂を合成した。 (繰り返し単位1、2、3、4は構造式の左からの順番を示す)

[0192]

【表1】

表1

樹脂	繰り返し単位 1	繰り返し単位 2	繰り返し単位 3	繰り返し単位 4	分子量
	一般式 Ia	一般式 16	(mol%)	(mol%)	
	(mol%)	(mol%)			
2	26	25	36	13	9100
3	25	24	36	15	8900
4	28	26	34	12	9000
5	24	28	22	26	8100
6	29	20	26	25	7100
7	28	20	25	27	9400
8	30	21	47	2	10200
9	26	23	18	33	7800
10	26	28	34	12	9200
11	20	33	30	17	8600
12	30	25	42	3	10200
13	28	28	35	10	9300
14	35	25	20	20	8500
15	26	25	35	14	8200
16	20	18	41	21	9700
17	15	18	40	27	10100
18	17	19	44	20	8400

[0193]

また、以下に上記樹脂(1)~(18)の構造を示す。

[0194]

【化60】

[0195]

【化61】

[0196]

【化62】

[0197]

【化63】

$$-CH_{2}-\overset{C}{C}-\overset{C}$$

$$-CH_{2}-C - CH_{2}-C - CH_{2}-C$$

[0198]

[14.64]

$$-CH_{2}-\overset{C}{C}-\overset{C}$$

$$-CH_{2}-\overset{H}{C}-C - CH_{2}-\overset{H}{C}-C - CH_{2}-\overset{C}{C}-C - CH_{2}-\overset{H}{C}-C - CH_{2}-\overset{H}{C}-\overset{H}{C}-\overset{H}{C}-\overset{H}{C}-\overset{H}{C}-\overset{H}{C}-\overset{H}{C}-\overset{H}{C}-\overset{H}{C}-\overset{H}{C}-\overset{H}{C}-\overset{H}{C}-\overset{H}{C}-\overset{H}{C}-\overset{H}{C}-\overset{H}{C}-\overset{H}{C}-$$

$$-CH_{2}-\overset{C}{C}-\overset{C}$$

[0199]

実施例1~21及び比較例1~5

(ポジ型レジスト組成物組成物の調製と評価)

下表 2 に示す成分をプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートに溶解させ固形分濃度 1 0 質量%の溶液を調整し、これを 0. 1 μ μ mのポリテトラフルオロエチレンフィルターまたはポリエチレンフィルターでろ過してポジ型レジスト溶液を調整した。



[0200]

【表 2】

表 2

表2				
	樹脂	酸発生剤	塩基性化合物	界面活性剤
	(質量比率)	(質量比率)	(質量比率)	(質量比率)
実施例1	(1) (95.9%)	I ·1(4%)	なし	W1(0.1%)
2	(2) (95.9%)	I -2(4%)	1 (0.1%)	なし
3	(3) (95.8%)	I -3(4%)	3 (0.1%)	w 5 (0.1%)
4	(4) (95.8%)	I -31(4%)	4 (0.1%)	w 3 (0.1%)
5	(5) (95.8%)	I -14(4%)	6 (0.1%)	W2(0.1%)
6	(6) (95.8%)	I -26(4%)	5 (0.1%)	W4(0.1%)
7	(7) (95.8%)	I -6(4%)	2 (0.1%)	W1(0.1%)
8	(8) (95.8%)	I ·38(4%)	6 (0.1%)	W1(0.1%)
9	(9) (95.8%)	I ·39(4%)	6 (0.1%)	W5(0.1%)
10	(10) (95.8%)	I -3(4%)	1 (0.1%)	W5(0.1%)
11	(11) (95.8%)	I ·13(4%)	3 (0.1%)	W3(0.1%)
12	(12) (95.8%)	I -17(4%)	3 (0.1%)	W3(0.1%)
13	(13) (95.8%)	I ·10(4%)	1 (0.1%)	W2(0.1%)
14	(14) (95.8%)	I -5(4%)	5 (0.1%)	W1(0.1%)
15	(15) (95.8%)	I -33(4%)	6 (0.1%)	W2(0.1%)
16	(16) (95.8%)	I-2(4%)	6(0.1%)	W5(0.1%)
17	(17) (95.8%)	I·1(4%)	6(0.1%)	W5(0.1%)
18	(18) (95.8%)	I·2(4%)	6(0.1%)	W5(0.1%)
19	(1) (95.8%)	I ·2/z1(2/2%)	6 (0.1%)	W2(0.1%)
20	(5) (95.8%)	I · 1 /z1(2/2%)	6 (0.1%)	W2(0.1%)
21	(1) (95.8%)	I ·6/z2(2/2%)	6 (0.1%)	W5(0.1%)
比較例 1	(1) (95.8%)	z30(4%)	6(0.1%)	W2(0.1%)
2	R (95.8%)	z1(4%)	6(0.1%)	W2(0.1%)
3	R (95.8%)	z30(4%)	6(0.1%)	W2(0.1%)
4	(8) (95.8%)	z31(4%)	6(0.1%)	W2(0.1%)
5	R(95.8%)	I ·2(4%)	6(0.1%)	W2(0.1%)

[0201]

界面活性剤としては、



W1:メガファックF176 (大日本インキ (株) 製) (フッ素系)

W2:メガファックR08 (大日本インキ (株) 製) (フッ素及びシリコーン系)

W3:ポリシロキサンポリマーКР-341 (信越化学工業 (株) 製)

W4:ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル

W5:トロイゾルS-366(トロイケミカル(株)製)

を表す。

[0202]

塩基性化合物としては、

1は、1、5-ジアザビシクロ [4.3.0] - 5-ノネン (DBN) を表し、

2は、ビス(1、2、2、6、6-ペンタメチル-4-ピペリジル)セバゲート

3は、トリn-ブチルアミン

4は、トリフェニルイミダゾール

5は、アンチピリン

6は、2、6-ジイソプロピルアニリン

を表す。

比較樹脂 R:特開平 11-119434号の実施例に準じて合成した2-メチル-2-アダマンチルメタクリレート/メバロニックラクトンメタクリレート/ t-ブチルメタクリレート(モル比50/30/20)

[0203]

Brewer Science社製ARC-29Aをスピンコーターを利用してシリコンウエハー上に $78\,\mathrm{nm}$ 塗布後、ホットプレート上 $205\,\mathrm{C}$ で $60\,\mathrm{D}$ 間乾燥した後、その上に得られたポジ型レジスト組成物を塗布し、 $120\,\mathrm{C}$ で $90\,\mathrm{D}$ 間乾燥、約 $300\,\mathrm{nm}$ のポジ型レジスト膜を形成し、それに $\mathrm{Ar}\,\mathrm{F}\,\mathrm{x}$ キシマレーザー (波長 $193\,\mathrm{nm}$ 、 $\mathrm{NA}=0$. $60\,\mathrm{ISI}$ 其 社製 $\mathrm{Ar}\,\mathrm{F}\,\mathrm{x}$ テッパー) でピッチ $260\,\mathrm{nm}$ のラインパターン/スペースパターン比が一対一のマスクを用いて、露光量を変化させながら露光した。露光後の加熱処理を $120\,\mathrm{C}$ で $90\,\mathrm{D}$ 間行い、 $2.38\,\mathrm{G}$ 量%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で現像、蒸留水でリンスし、スピン乾燥によりレジストパターンを得た。



このようにして得られたシリコンウエハーのレジストパターンを走査型顕微鏡で観察し、得られたレジストパターンを下記のように評価した。

[0204]

ラインエッジラフネス:130nmラインパターンの長手方向 $5\mu m$ を $50ポイント測定(日立製S-8840)し、<math>3\sigma$ を算出した。値が小さいほど良好性能であることを示す。

[0205]

パターン倒れ:130nmのライン/スペースパターン比が一対一の繰り返しパターンで15本のラインを有するマスクを用い、このマスクサイズを再現する露光量においてラインパターンの倒れがゼロの場合〇、3本以下の場合△、それ以上の場合×として評価した。パターン倒れの全く無い場合が良好性能であることを示す。

[0206]



【表3】

表3

	ラインエッジラフネス(nm)	パターン倒れ
実施例1	8	0
2	10	0
3	9	0
4	9	0
5	8	0
6	10	0
7	8	0
8	9	0
9	9	0
1 0	8	0
1 1	8	0
1 2	10	0
1 3	10	0
1 4	9	0
1 5	9	0
1 6	8	0
1 7	8	0
1 8	9	0
1 9	10	0
2 0	8	0
2 1	8	0
比較例1	18	×
2	16	Δ
3	16	×
4	18	×
5	17	Δ

[0207]

表3の結果から明らかなように、本発明のポジ型レジスト組成物は、ラインエッジラフネス性能に優れ、パターン倒れ性能が優れていることが判る。

[0208]

【発明の効果】



本発明は、ラインエッジラフネス性能に優れ、パターン倒れ性能が優れるポジ型レジスト組成物を提供することが出来る。本発明のポジ型レジスト組成物は、 遠紫外光、特にArFエキシマレーザー光を使用するミクロファブリケーション に好適に使用できる。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】遠紫外光、特にArFエキシマレーザー光を使用したミクロフォトファブリケーションに於いて好適に使用することができる、ラインエッジラフネス、パターン倒れの問題が解消されたポジ型レジスト組成物を提供すること。

【解決手段】(A)脂肪族環状炭化水素基を側鎖に有し、特定の2種の繰り返し単位を含有する酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解速度が増加する樹脂、及び(B)活性光線又は放射線の照射により酸を発生する芳香環を有する特定のスルホニウム化合物を含有することを特徴とするポジ型レジスト組成物。

【選択図】 なし

特願2002-287252

出願人履歴情報

識別番号 [000005201]

1. 変更年月日 [変更理由]

住 所 氏 名

1990年 8月14日

新規登録

神奈川県南足柄市中沼210番地

富士写真フイルム株式会社